

正态分布方差 SPRT 的 $\max_{\mu} E(\mu)$ *

刘 汉 广

(南京审计学院)

一、 $E(\mu)$ 的 最 大 值

[1] 中讨论了正态分布 $N(\mu, 1)$ 数学期望 μ 的 SPRT 的 $\max_{\mu} E(\mu)$, 本文进一步讨论正态分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 方差 σ^2 的 SPRT $\max_{\sigma^2} E(\sigma^2)$.

设 $r.v. X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$, 其中 μ_0 为已知常数, 作假设 $H_0(\sigma^2 = \sigma_0^2)$ 及备选假设 $H_1(\sigma^2 = \sigma_1^2)$, 这里有 $\sigma_1^2 > \sigma_0^2$, 并设 X 的概率密度函数为 $f(x, \sigma^2)$. 令

$$Z = \ln \frac{f(x, \sigma_1^2)}{f(x, \sigma_0^2)} = \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_1} + (x - \mu_0)^2 \left[\frac{1}{2\sigma_0^2} - \frac{1}{2\sigma_1^2} \right],$$

$$I_m = \sum_{i=1}^m Z_i = m \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_1} + \sum_{i=1}^m (x_i - \mu_0)^2 \left[\frac{1}{2\sigma_0^2} - \frac{1}{2\sigma_1^2} \right],$$

SPRT 是如下进行的: 在已取出第 m 个元素情况下, 如果 $I_m \geq \ln A$, 则接受 H_1 ; 如果 $I_m \leq \ln B$, 则接受 H_0 ; 如果 $\ln B < I_m < \ln A$, 则再继续抽取第 $m+1$ 个元素. 这里 A 与 B 各为:

$$A = \frac{1-\beta}{\alpha}, \quad B = \frac{\beta}{1-\alpha},$$

其中 α 与 β 各表示第一类与第二类错判概率.

经过计算, 其对应的 OC 函数为:

$$L(\sigma^2) = \frac{A^h - 1}{A^h - B^h}, \quad \sigma^2 = \frac{\left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)^{2h} - 1}{h\left(\frac{1}{\sigma_0^2} - \frac{1}{\sigma_1^2}\right)} \quad (1)$$

$$t_0 = \frac{\frac{2 \ln B}{\sigma_1^2 - \sigma_0^2}}{\frac{\sigma_0^2 \sigma_1^2}{\sigma_0^2 + \sigma_1^2}}, \quad t_1 = \frac{\frac{2 \ln A}{\sigma_1^2 - \sigma_0^2}}{\frac{\sigma_0^2 \sigma_1^2}{\sigma_0^2 + \sigma_1^2}}, \quad S = \frac{\frac{\ln \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2}}{\sigma_1^2 - \sigma_0^2}}{\frac{\sigma_0^2 \sigma_1^2}{\sigma_0^2 + \sigma_1^2}},$$

则有

$$E_{\sigma^2}(n) \approx \frac{L(\sigma^2)(t_0 - t_1) + t_1}{\sigma^2 - S} \quad (2)$$

定理 1 令

$$E_{\sigma^2}^*(n) = \frac{L(\sigma^2)(t_0 - t_1) + t_1}{\sigma^2 - S} \quad (3)$$

则 $E_{\sigma^2}^*(n)$ 在 $\sigma^2 = S$ 处达到最大值，且这个最大值是 $E_s^*(n) = \frac{-\ln A \cdot \ln B}{2(\ln \frac{\sigma_1}{\sigma_0})^2}$.

推论 正态分布方差 SPRT 的平均样本容量 $E_{\sigma^2}(n)$ 在 $\sigma^2 = S$ 近旁达到最大值 $E_s(n)$ ，且最大值为 $E_s(n) \approx \frac{-\ln A \cdot \ln B}{2(\ln \frac{\sigma_1}{\sigma_0})^2}$.

定理 2 设 $0 < \sigma_0^2 < \sigma_1^2 < +\infty$ ，则 $\sigma_0^2 < S < \sigma_1^2$.

证明 先证不等式左边成立，它等价于

$$1 - \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} < \ln \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2}$$

现对任意固定的 $\sigma_0^2 \in (0, +\infty)$ ，令

$$f(\sigma_1^2) = 1 - \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} - \ln \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2}$$

于是

$$f'(\sigma_1^2) = \frac{1}{\sigma_1^2} \left(\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} - 1 \right) < 0.$$

所以 $f(\sigma_1^2)$ 在 $(\sigma_0^2, +\infty)$ 上严格单调下降，又因 $f(\sigma_0^2) = 0$ ，故 $f(\sigma_1^2) < 0, \forall \sigma_1^2 \in (\sigma_0^2, +\infty)$.

同理可证不等式右端成立。

二、在相同的 α 、 β 下，一次抽检的样本容量

定理 3 设 $r, v, X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 未知，作假设 $H_0(\sigma^2 = \sigma_0^2)$ 及备选假设 $H_1(\sigma^2 = \sigma_1^2)$ ，且有 $\sigma_1^2 > \sigma_0^2$ ，则在给定 α 及 β 的情形下，一次抽检的样本容量 n 可由下式确定：

$$\chi_a^2(n) = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} \chi_{1-\beta}^2(n).$$

其中 $\chi_a^2(n)$ 是自由度为 n 的 χ^2 分布的上 100α 百分位点， $\chi_{1-\beta}^2(n)$ 是自由度为 n 的 χ^2 分布的上 $100(1-\beta)$ 百分位点。

证明 设 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\chi_i - \mu_0)^2 \geq T$ 时，拒绝 H_0 ；

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\chi_i - \mu_0)^2 < T$ 时，接受 H_0 .

当 H_0 为真时， $\frac{1}{n} \sum (\chi_i - \mu_0)^2 \geq T$ 的概率为 α ，即

$$P \left\{ \sum_{i=1}^n \left(\frac{\chi_i - \mu_0}{\sigma_0} \right)^2 \geq \frac{nT}{\sigma_0^2} \right\} = \alpha, \\ \text{所以 } \chi_a^2(n) = \frac{nT}{\sigma_0^2}, \quad T = \frac{\sigma_0^2}{n} \chi_a^2(n) \quad (4)$$

同理，当 H_1 为真时，有

$$T = \frac{\sigma_1^2}{n} \chi_{1-\beta}^2(n), \quad (5)$$

由(4)式与(5)式得：

$$\chi_a^2(n) = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} \chi_{1-\beta}^2(n). \quad (6)$$

由(6)式定出的 n 就是一次抽检的样本容量。

在决定抽检方案的类型时，可将 $E_s^*(n)$ 的值与(6)式中所确定的 n 值进行比较，若 $E_s^*(n) < n$ ，则采用 SPRT。

参 考 文 献

[1] 刘汉广，徐州师院学报(自然科学版) 1987年第1期。

[2] A. Wald, "Sequential Analysis", 1947.

The ASN's Maximum of Normal Distribution $N(\mu_0, \sigma^2)$ for σ^2 SPRT

Liu Hanguang

(Nanjing Audit Institute)

Abstract

In this paper the explicit formulae of ASN's maximum are derived for SPRT under normal distribution $N(\mu_0, \sigma^2)$, where σ^2 is an unknown parameter. And under the same condition we have obtained the size of sample of single sampling inspection plan.